بررسی اثر چگالی جریان بر ریزساختار لایههای نازک منگنز – مس تولید شده به روش رسوبدهی الکتریکی

مریم حائریفر^{*} و مرتضی زند رحیمی گروه مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

(دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۶ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۳/۵/۱

چکیده - در این تحقیق پوشش نانو کریستالی Mn-Cu با روش رسوبدهی الکتریکی از حمام حاوی سـولفات آمونیـوم بـر زیـر لایـه فـولاد زنگـنزن AISI یعاد شد. اثرات چگالی جریان رسوبدهی بر ریزساختار، ساختار بلوری و ترکیب شیمیایی پوشش بررسـی گردیـد. نشان داد که در چگالی جریان ی پایین، پوشش ی غیر پیوسته با مقدار مس زیاد به دست می آید. با افـزایش چگـالی جریـان، پوشـشهـای ربلوری، فشرده و غیریکنواخت با مقادیر کم مس ایجاد می شوند. حضور مقدار بسیار کم مس در اندازه دانه یوشش تغییر و نر Mr. به فاز شکننده ۲-Mn جلوگیری به عمل می آورد. با تغییر در چگالی جریان پوششدهی، در اندازه دانه پوشش تغییر چندانی ا جاد Mr.

واژگان کلیدی: یوشش الکترورسوبی، آلیاژ منگنز – مس، چگالی جریان، ریز ساختار

Effect of Current Density on Microstructure of Mn-Cu Thin Films produced by Electroplating Coating Technique

M. Haerifar^{*} and M. Zandrahimi

Materials and Metallurgical Engineering Group, Shahid Bahonar University of Kerman

Abstract: In the present study, 304 stainless steel (SS) was electrochemically plated with nanocrystalline Mn-Cu alloy coatings from a bath containing ammonium sulfate. The effects of current density on the microstructure, crystallographic structure, and chemical composition of the deposits were studied. The results showed that at low current densities, discontinuous coatings with a large amount of Cu can be obtained. Further increase in current density resulted in amorphous, compact and heterogeneous coatings with a small amount of Cu. The presence of Cu at low contents in precipitated coatings delayed the phase transformation

* مسئول مكاتبات، يست الكترونيكي: Maryamhaeri65@yahoo.com

of as-deposited ductile X-Mn to the brittle and hard r-Mn. However, the results did not show any specific changes in the grain size of the coatings with variation of current densities.

Keywords: Electroplated coating, Mn-Cu alloy, Current density, Microstructure

۱– مقدمه

پوشش های فلزی برای حفاظت زیر لایه از سایش، تخریب در دمای بالا و خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند [۱]. روش های بسیاری برای ایجاد پوشش روی زیر لایه به کار گرفته شدهاند. این روش ها شامل رسوب دهی فیزیکی از فاز بخار (PVD)، پاشش، رسوب دهی تحت خلاء، رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار (CVD)، سل ژل و آب کاری الکتریکی است [۲].

روش آبکاری الکتریکی به دلیل هزینهٔ پایین و ساده بودن فرایند بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۳]. در فرایند رسوبدهی الکتریکی، متغیرهای بسیاری مانند ترکیب شیمیایی الکترولیت، pH، چگالی جریان، پتانسیل رسوبدهی، مدت زمان رسوبدهی و افزودنی ها بر خواص نهایی لایههای رسوبی اثرگذار است [۴].

رسوب دهی الکتریکی لایه های نازک کادمیوم به طور گستردهای برای پوشش های حفاظتی بر روی سطح فولادها مورد استفاده قرار می گیرند. کادمیوم فلزی بسیار سمی است و این پوشش در اکثر موارد از الکترولیت های پایه سیانیدی بسیار خطرناک به دست می آید. پوشش های منگنز و آلیاژهای آن به دلیل پایین بودن پتانسیل اکسایش – کاهش، رفتار تریبولوژیکی مناسب و خواص مکانیکی خوب، جایگزین مناسبی به جای پوشش های کادمیوم بر روی زیر لایه فولادی هستند [۵]. پوشش منگنز خالص به دلیل واکنش پذیری مناسب و محافظ مورد توجه قرار نمی گیرد. ماهیت ترد وشکننده پوشش الکترو رسوب منگنز خالص ناشی از تبدیل فازی است که در دمای اتاق رخ می دهد به گونه ای که منگنز γ

(CT) به منگنز α ترد و شکننده با ساختمان بلوری (BCC) تبدیل می شود [۶]. آلیاژسازی منگنز با سایر فلزات نجیب مانند مس، قلع و عناصر گروه آهن سبب کاهش واکنش پذیری شیمیایی منگنز و بهبود خواص پوشش های ایجاد شده می شود [۷–۹]. رسوب دهی هم زمان منگنز با فلزات FCC مانند مس بطور مؤثری از این تبدیل فاز جلو گیری می کند.

پژوهشهای اخیر بر ایجاد پوششهای آبکاری الکتریکی منگنز– مس متمرکز شدهاند. گراهام و گرولی ٔ لایههای نـازک الکترورسوبی آلیاژی منگنز- مس از حمام آمونیـومی را مـورد بررسی قرار دادند [۱۰]. در سالهای اخیر الکترورسوبدهمی پوشش های منگنز- مس از حمام ساده سولفاتی در pH های مختلف و تغییر در ترکیب شیمیایی الکترولیت مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش شده است که رسوبدهی همزمان منگنز با مس از تبدیل فاز در دمای اتاق جلوگیری می کند. پوشش های ایجاد شده خاصیت رویین (پسیو) و حف اظتی در برابر خوردگی از خود نشان میدهند [۱۱]. در سالهای اخیر پوشش های آلیاژی منگنز- مس با انجام فرایند رسوبدهی الکتریکی پالسبی مورد بررسبی قرار گرفته است. در این یژوهش زمانهای کوتاه استراحت (۵ms) سبب افزایش بازده جریان کاتدی شده و مقدار مس موجود در پوشش به کمتر از ۵٪ میرسد [۱۲]. با توجه به پژوهش های انجام شده در مورد بررسی تاثیر متغیرهایی مانند نوع چگالی جریان، pH و نوع حمام آبکاری، هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات دامنه وسیعی از چگالی جریان مستقیم بر ریخت (مورفولوژی)، ترکیب شیمیایی، اندازه دانه و ساختار بلوری پوششهای منگنز- مس با روش رسوبدهمی الکتریکمی بود که برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفت.

(grL-1) غلظت	تركيب شيميايي
1/740	CuSO ₄ .5H ₂ O(Merk, >99%)
٩/٩۶۵	MnSO ₄ .H ₂ O(Merk, >98%)
١٣/٢	(NH ₄) ₂ .SO ₄ (Merk, >99%)

جدول ۱- ترکیب شیمیایی حمام آبکاری الکتریکی برای رسوبدهی پوشش آلیاژی منگنز- مس

جدول ۲- شرایط رسوبدهی الکتریکی پوششهای منگنز- مس		
مقادير	متغير	
۱۰۰۰-۸۵۰-۷۰۰-۵۵۰-۴۰۰-۲۵۰-۱۵۰	چگالی جریان (mA/cm ²)	
۶/۴	pH	
١۵	(min) مدت زمان رسوبدهی	
۳± ۳۰	(°C) دما	

۲. مواد و روش پژوهش

در این پیژوهش از فیولاد زنگ نیزن آستنیتی 304 با ترکیب شیمیایی ۳۸ % ۸۲ Mn ۷/۹۶ % Ni شیمیایی ۰/۱۷ % ۵ «۷/۷۳ Ni ۱۸/۲۴ %Cr و ابعاد (mm³) ۲×۱۰×۱۰ بهعنوان زیرلایه استفاده شده است. نمونه ها به سيم مسى لحيم شده، بهصورت مكانيكي تا سنباده ۱۲۰۰ صیقل داده شده، سیس به مدت ۵ دقیقه در محلول استون در دمای اتاق چربیزدایی شدند. برای اسیدشویی و فعال سازی سطح، نمونهها بهمدت ۱۰ ثانیه در حمام ۱۰% اسید سولفوریک قرار گرفتند [۱۳]. رسوب گذاری در حمامی ک ترکیب آن در جدول ۱ نشان داده شده است، انجام گرفت. pH حمام با استفاده از سود۳ مولار و اسید سولفوریک تنظيم شد. پوشش دهي با كمك الكترود پلاتين بهعنوان أند انجام شد. شرایط رسوبدهی از حمام آبکاری در جدول ۲ گزارش شده است. بهمنظور يوششدهمي با جريان مستقيم از دستگاه DC Power supply Prova 8000 استفاده شد. به منظ ور انجام آزمون امپدانس از دستگاه رسپانسر EG&G AC مدل ۱۰۲۵ متصل به دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات EG&G مدل A ۲۶۳ و از الکترود پلاتین بهعنوان الکترود کمکی و

الكترود كالومل اشباع بهعنوان مرجع استفاده شد. براي اسكن کاتدی به آندی و نرخ روبش در آزمون پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک کاتدی ۱mV/s انتخاب شد. اندازه دانه های پوشش فوق و آنالیز فازی با الگوی حاصل از دستگاه پراش اشعه ایکس Philips مدل X'pert بررسی شد. متغیرهای عملیاتی این دستگاه شامل تابش پرتو (Cu ka₁ (\alpha=1.5405°A) در محدوده °۹۵ – ۳۵ بود. اندازه دانه پوشش ها با اندازه گیری عرض قله Mn (۱۰۱) در نیمه ارتفاع^۲ و با استفاده از قانون شرر^۳ محاسبه شد [۱۴]. برای این کار از نـرم افـزار سـیگما پـلات اسـتفاده و معادله گوسین چهار متغیری برای برازش منحنی مطابق با قله مورد نظر استفاده شـد. خطـای پهـن شـدگی پيـک مربـوط بـه دستگاه با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس بهدست آمده از قرص سیلیکون و رابطه گوسین- گوئچی[°] محاسبه شد. از تـابع گوسی چهار متغیره برای برازش منحنی استفاده شد. برای ريختشناسي پوشـش،هـا از ميكروسـكوپ الكترونـي روبشي cam Scan مدل mV2300 استفاده شد. برای بررسی میزان عناصر فلزی رسوب داده شده از دتکتور طیف سنج انرژی انتشاری اشعه ایکس (EDS) متصل به دستگاه فوق استفاده شد.

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۳۴، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۴



شکل ۱– رفتار پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مس و منگنز خالص در محلولهای حاوی CuSO4.5H2O وMnSO4.H2O در حضور و عدم حضور NH4)2SO4، ب) MnSO4.H2O (NH4)2SO4، ج) CuSO4.5H2O و د) CuSO4.5H2O<(NH4)2SO4، ج) CuSO4.5H2O و د)

۳_ نتایج و بحث

۳–۱– بررسی رفتار پلاریزاسیون پتانسیودینامیک

شکل(۱) رفتار پلاریزاسیون پتانسیودینامیک کاتدی مس و منگنز خالص از حمامی در حضور و عدم حضور سولفات آمونیوم را در حالی که پتانسیل نسبت به الکترود مرجع کالومل سنجیده می شد، نشان می دهد. سولفات آمونیوم (NH₄)₂SO₄)) یک افزودنی بسیار مهم برای افزایش انحلال پذیری مس بهوسیله تشکیل کمپلکسهای بسیار پایدار ⁺²Cu² و +D در محلول های آبی به شمار می آید [۱۵]. بر اساس واکنش (۱)، کمپلکس های معمول آمونیا در محلول های آبی آلکینی حاوی مس، به شکل یشنهادی (واکنش های ۲ تا ۴)، غلظت گونه دی آمین کوپروس در محلول افزایش می یابد [۱۰–۱۷].

$$Cu (H_2O)_m^{2+} + nNH_3 \rightarrow Cu (H_2O)_n^{2+} + mH_2O$$
(1)

$$\operatorname{Cu}(\mathrm{NH}_3)_2^+ + \mathrm{e}^- \to \mathrm{Cu} + 2\mathrm{NH}_3 \tag{(\%)}$$

$$Cu^{0} + Cu (NH_{3})_{4}^{2+} \rightarrow 2Cu (NH_{3})_{2}^{+}$$
 (*)

در الکترولیتهای آبی حاوی سولفات منگنز و سولفات آمونیوم، یون Mn^{2+} بهصورت کمپلکسهای $^{2+}[Mn(H_2O)_6]$ و $Mn(H_2O)_{6-n}(NH_3)_n$ و $Mn(NH_3)_{x=1-6}$ است. طبق $^{2+}[Mn(NH_3)_x=0$ است. طبق Mn^{2+} واکنشهای ۵ و۶ احتمال اینکه احیا یونهای Mn^{2+} توسط نفوذ یونهای منگنز از کمپلکسهای حاوی Mn^{2+} با انجام این

$$[Mn(H_2O)_{6-n}(NH_3)_n]^{2^+} + xH_2O \rightarrow [Mn(H_2O)_{6-n+x}]^{2^+} + nNH_3$$
 (δ)

$$[Mn(H_2O)_{6-n+x}]^{2+} + 2 e^{-} \rightarrow Mn + (6-n+x)H_2O$$
(9)

با اضافه شدن سولفات أمونيوم به حمام أبكاري الكتريكي، فرايند رسوبدهی همزمان منگنز با مس با ايجاد کمپلکس های مناسبی از ⁺²Cu²⁺ و Mn²⁺ بهبود پیدا میکند. آمونیوم سولفات مورد استفاده در حمام، سبب بهبود هدایت الکتریکی و افزایش بازده جریان شده ودر محدوده pH برابر با ۳-۲ و ۸-۶ نقش بافر را دارد. بر اساس محاسبات صورت گرفته با معادله نرنست و همچنین پژوهش های انجام شده [۱۲ و ۲۲]، پتانسیل احیاء یون های مس و منگنز به ترتیب در حدود ۴۵ /۰-و ۱/۱۸ V_{SCE} است. نتایج گزارش شده نشاندهنده دور بودن پتانسیل احیاء ایـن کـاتیون،هـا از یکـدیگر بـرای رسـوبدهـی الكتريكي همزمان است. پتانسيل احياء يونهاي مس ۰/۰۴۵۷_{SCE} است که به پتانسیل محاسبه شده با معادله نرنست (-۰/۰۳۰ V_{SCE}) نزدیک است. اضافه شدن سولفات آمونیوم پتانسیل احیاء ⁺²Cu را به سمت مقادیر مثبتتر سوق میدهد. (-۰/۰۲۰Vsce). از طرفی با اضافه شدن سولفات آمونیوم، پتانسیل احیاء ⁺¹Mn بهسوی مقادیر منفی تر هدایت می شود. بنابراین پتانسیل احیاء منگنز ومس به یکدیگر نزدیک شده و رسوب دهمی همزمان امکانپذیر میشود. نتایج کسب شده از بررسی های پلاریزاسیون



شکل ۲- تصاویر SEM پوشش های الکترورسوبی منگنز – مس در چگالی جریان های مختلف: الف) No•mA/cm²، ب) ۲۵۰mA/cm²، د) ۹۰۰۶ چر) ۲۵۰mA/cm² و ز) ۹۰۰۶ مرد مدت زمان رسوب دهی ۹۰۰۶

پتانسیودینامیک نشان میدهد که رسوبدهی همزمان منگنز و مس و تشکیل آلیاژهای Mn-Cu با ترکیب شیمیایی متفاوت با تغییر چگالی جریان رسوبدهی امکانپذیر است.

۳–۲– ریختشناسی و بررسی ترکیب شیمیایی پوششها پوششهای آلیاژی منگنز- مس در چگالی جریانهای مختلف دارای ریختهای متفاوتی هستند. شکل (۲) روند تغییرات مختلف رسوبدهی الکتریکی نشان میدهد. همانطور که در شکل ۲ دیده می شود در چگالی جریان ۳۵/۲۵ م۵۱، فلسهای کوچکی از ذرات پوشش بر روی سطح زیر لایه شروع به جوانهزنی میکند. با افزایش چگالی جریان، پوشش شروع به یوانهزنی میکند. با افزایش چگالی جریان، پوشش گسترش پیدا میکند تا اینکه تمام سطح را پوشش دهد و یک لایه پیوسته را ایجاد کند (۲۵ ممار محمان که دارای تعدادی حفره است بر روی زیر لایه شکل میگیرد. حضور این حفرهها احتمالاً بهدلیل وجود چگالی بالایی از نواقص و عیوب است. موجود در پوشش کاهش مییابد و ذرات رسوب یافته در مناطق مختلف پوشش رفتار کلوخه شدن² را نشان میدهند. در

مات و کاملا فشرده و یکنواخت دارند. لایههای نازک الکترورسوبی بهدست آمده در چگالی جریانهای ۸۵۰mA/cm² دارای حفرهها و میکروتـرکهـا هسـتند. تنش های داخلی ناشی از افزایش ضخامت پوشش [۲۳] و تردی هیدروژنی ناشمی از احیا سریع هیدروژن سبب ایجاد میکروترکها در سطح پوشش میشود. با توجه به نتایج استخراج شده از آنالیز EDS مربوط به پوشـشهـای حاصـل از چگالی جریان های مختلف رسوب دهمی (جدول ۳) مشاهده می شود که مقدار مس با افزایش چگالی جریان کاهش می یابد. غلظت بسیار کمی از عناصر نجیب مانند مس در محلول الكتروليت سبب كنترل نرخ رسوبدهي با فراينـد انتقـال جـرم میشود. زمانی که چگالی جریان کاری بالاتر از چگالی جریان حدی برای رسوبدهی مس باشد، رسوبدهی همزمان منگنز و مس رخ میدهد. این در حالی است که مقدار منگنز موجود در پوشش بیشتر است [۱۲ و ۲۴]. در چگالی جریانهای بالا، پایین بودن مقدار مس در پوشش به این دلیـل اسـت کـه در چگـالی جريان هاي پايين، واکنش تحت کنترل فعالسازي (اکتيواسيون) است. با افـزایش چگـالی جریـان، واکـنش تحـت کنتـرل نفـوذ خواهد بود. از اینرو با توجه به این که غلظت اجزای فعال

چگالی جریان بهینه ۷۰۰mA/cm² پوشـشهـا ظـاهری نقـرهای

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۳۴، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۴



شکل ۳- الگوی XRD پوشش های الکترورسوبی Mn-Cu ایجاد شده بر زیر لایه SS304 در چگالی جریان های مختلف رسوب دهی

چگالی جریان (²⁻ mAcm)	مقدار مس (wt%)	مقدار منگنز (wt%)
100	٩٨/٢	١/٨
۲۵۰	٩۵/۴	۴/۶
۴۰۰	$\mathcal{S} \circ / \mathcal{V}$	٣٩/٩
۵۵ •	۴۸/۶	01/4
۷۰۰	r 0/r	$\mathcal{F}\mathbf{Y}/\mathbf{A}$
۸۵°	۲۶/۰	٧۴/ ۰
1000	18/0	Λ٣/۵

جدول ۳- نتایج حاصل از طیف سنجی انرژی انتشاری اشعه ایکس پوشش های منگنز – مس

پوششهای الکترورسوبی منگنز – مس قلههای (۱۰۱)، (۲۰۰)، (۲۰۰)، (۱۱۲) و (۱۰۳) از فاز γ-Mn را بهخوبی نشان می دهد. حذف و یا کاهش در شدت بعضی از قلههای مشخص شده در الگوی اشعه ایکس زیرلایه ک۵۵۵۶ ناشی از تشکیل پوشش بر روی زیرلایه است. در الگوی تفرق اشعه ایکس پوشش ها قلههای با شدت کم از زیرلایه مشاهده می شود که احتمالاً به ضخامت کم پوشش ها در بعضی از نقاط سطح مربوط است. منگنز دارای آلوتروپی های مختلف است. اما در پوشش های رسوب شده است [۲۸ و ۲۹]. حضور مس در پوشش آلیاژی منگنز-شده است ایداری فاز γ-Mn می شود. الگوهای XRD به دست آمـده در شکل (۳) نشان دهنده فاز γ که فازی نرم و

الکتروشیمیایی حاوی عنصر مس در فصل مشترک الکترود و الکترولیت کمتر و تشکیل این اجزا نسبت به بقیـه کمـپلکسهـا مشکلتر است، نفوذ این اجزا به سـمت کاتـد مشـکلتـر بـوده، شرایط برای رسوب گذاری مس دشوار میشود [۲۵].

۳–۳– بررسی ساختار بلوری و اندازه دانه

آنالیز تفرق اشعه ایکس پوششهای منگنز- مس در چگالی جریانهای متفاوت و زیرلایه SS304 در شکل (۳) نشان داده شده است. در الگوی تفرق اشعه ایکس زیرلایه بدون پوشش، فازهای (β)Fe مارتنزیت و(γ)Fe آستنیت بهراحتی قابل مشاهده است. فازهای مشخص شده از زیرلایه با نتایج پژوهشهای سایر پژوهشگران [۲۶ و ۲۷] هماهنگ است. الگوی XRD

چگالی جریان (mAcm ⁻²)	مقدار مس (at%)	اندازه دانه پوشش (nm)		
100	AA/97	۲۷		
۲۵.	$\nabla \Delta / \Psi \nabla$	۱۵		
۴۰۰	۵۰/۰۲	۲۳		
۵۵۰	20/21	١٣		
۷۰۰	11/97	۱۵		
٨٥٠	$VV/\Lambda \circ$	١٩		
1000	14/08	۲۸		

جدول ۴- ترکیب شیمیایی و اندازه دانه پوشش های منگنز - مس

انتقال يون به محل هاي تراس (مرحله ۱)، نفوذ سطحي يون هاي جذب شده به محل های پلهای (مرحله۲) و نفوذ سطحی یون های جذب شده به محل های لبه (مرحله ۳). افزایش نفوذ سطحي يون،هاي جذب سطحي شده ميتواند جريان يون،هاي جذب سطحی شده به محل های فعال رشد (مثلاً محل های کینگ) را افزایش دهد و در نتیجه فرایند رشد دانه را تسریع کند [۳۰]. بر اساس پیشنهاد ولمر- وبر عامل مؤثر دیگر بر اندازه دانه، سد انرژی جوانه زنی است. این عامل نیز می تواند بهوسیله پتانسیل کاتـدی تحـت تـاثیر قـرار گیـرد. انـرژی سـد جوانهزنی، به صورت معکوس به مربع اورپتانسیل رسوبگذاری (1/ŋ²) در مورد جوانهزنی سـه بعـدی وهمچنین به معکوس قدرمطلق اورپتانسیل رسوب گذاری (۱/۹) برای جوانهزنی دو بعدی وابسته است. بنابراین با کاهش پتانسیل كاتدى انتظار مىرود كه نـرخ جوانـه زنـي افـزايش يابـد [۳۱]. براساس بحث فوق انتظار میرود که با کاهش پتانسیل کاتدی، انرژی فعالسازی جوانهزنی کاهش یابد و در نتیجه سرعت جوانه زنیافزایش یافته، دانه های ریزتری بهدست آید. از طرفی، بەدلیل بالابودن چگالی جریان کاری، جـذب سـطحی ناخالصیهای اتمی و یا یونی از داخل الکترولیت روی سطح بلوری در حال رشد، سبب قفل شدن و جلوگیری از ادامه رشد بلوری میشود و این عامل نیز سبب ریز شدن دانهها خواهد شد. در واقع رقابت بین این عوامل می تواند مشخص کننده روند تغييرات اندازه دانهها باشد. انعطاف پذیر است، در پوشش های منگنز – مس در چگالی جریانهای مختلف است. با افزایش چگالی جریان قلههای اصلی تفرق پهن تر می شود که می تواند دلیلی بر تبدیل ساختار به حالت غیربلوری و کاهش در اندازه دانه باشد. این نتایج با یافته های به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی در شکل (۲) کاملا هماهنگ است. مشاهده تعداد کمی از پیکهای تفرق مربوط به MnO₂ و Mn2 به دلیل بالا بودن اکتیویته شیمیایی منگنز تازه رسوب داده شده از الکترولیت است [۱۰]. مس مانع از تبدیل فازγ- Mn نرم و انعطاف پذیر به α- Mn ترد و شکننده می شود [۱۱]. اندازه دانه پوشش ها با استفاده ازالگوی پراش، قله (۱۰) Mn مربوط به منگنز و رابطه شرر (رابطه ۱)

$$d = \frac{0/9\lambda}{\beta \cos \alpha} \tag{1}$$

در معادله فوق α ، و Λ به ترتیب زاویه پراش، پهنای پیک در نصف ارتفاع و طول موج اشعه ایکس هستند. نتایج به دست آمده از محاسبه اندازه دانه پوشش ها با استفاده از معادل ه شرر قله (۱۰۱) Mn در جدول (۴) نشان می دهد که اندازه دانه پوشش های منگنز – مس با افزایش چگالی جریان تقریباً ثابت می ماند. با افزایش چگالی جریان رسوب دهی، نفوذ سطحی یون ها افزایش می یابد. فرایند انتقال بار در حین رسوب گذاری الکتریکی در سه مرحله پیش می رود. این مراحل عبار تند از

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۳۴، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۴

منگنز و مس میباشد و پوشش بهینه در چگالی جریان ۳۸۸ ۳۰۰ به وجود میآید. مبنای بهینه بودن پوشش ایجاد انعطاف پذیری بیشتر، کاهش تردی و شکنندگی و به دست آوردن سطحی با حداقل تخلخل، حفره و ترکهای سطحی است. اندازه دانه های پوشش رسوب یافته با افزایش در چگالی جریان رسوب دهی تقریباً ثابت باقی میماند. افزایش چگالی جریان رسوب دهی، با افزایش در مقدار منگنز و کاهش در مقدار مس همراه است.

سولفات آمونیوم بهعنوان اصلی ترین ترکیب افزودنی به حمام آبکاری الکتریکی آلیاژ منگنز – مس به شمار می آید. اضافه شدن این ترکیب سبب نزدیک شدن پتانسیل احیا یونهای منگنز و مس شده، رسوب دهی همزمان آنها را امکان پذیر می سازد. با افزایش چگالی جریان رسوب دهی، پوشش هایی پیوسته شامل لایه های فلزی متراکم و فشرده ایجاد می شود. ترکیب شیمیایی مناسب پوشش دارای مقادیر ۶۴/۸ و ۳۵/۲ درصد وزنی از

واژه نامه

مراجع

نتيجه گيري

- 1. Graham and Growle
- 5. FWHM
- 2. full width at half maximum
- 6. Gaussian- Cauchy

- 3. Schrerr
- 4. curve fitting

- 7. agglomeration
- 8. trarrce
- Zhang, K., Zhang, K., Li, H.X. and Chen, G.N., "Interface Fracture Behavior of Electroplated Coating on Metal Substrate Under Compressive Strain", *Materials Processes and Technology*, Vol. 209, pp. 1337–1341, 2009.
- Harutyunyan, V.S., Torossyan, A.R. and Aivazyan, A.P., "Deformations, Subgrain Structure, Dislocation Arrangement and Transition Layer Formation in Cu/Al Coating Deposited by Mechanochemical Technique", *Applied Surface Science*, Vol. 222, pp. 43–64, 2004.
- 3. Rashwan, S. M., "Study on the Behavior of Zn-Co-Cu Alloy Electroplating", *Materials Chemistry and Physics*, Vol. 89, pp. 192–204, 2005.
- Karpuz, A., Kockar, H., Alper, M., Karaagac, O. and Haciismailoglu, M., "Electrodeposited Ni–Co Films from Electrolytes with Different Co Contents", *Applied Surface Science*, Vol. 258, pp. 4005–4010, 2012.
- Gong, J. and Zangari, G., "Increase Metallic Character of Electrodeposited Mn Coatings Using Metal Ion Addetives", *Electrochemical and Solid-State Letters*, Vol. 7, pp. C91–C94, 2004.
- 6. Endres, F., MacFarlane, D. and Abbott, A., Electrodeposition from Ionic Liquids, *John Wiley & Sons*, New York, 2008.
- Srinivasan, K.N., Selvam, M. and Iyer, S.V.K., "Hydrogen Permeation During Zinc-Manganese Alloy Plating", *Journal of Applied Electrochemistry*, Vol. 23, pp. 358–363, 1993.
- 8. Ananth, M.V., "Corrosion Studies on Electrodeposited Nickel-Manganese Coatings", *Transactions of the*

Institution of Metal Finishing, Vol. 75, pp. 224–227, 1997.

9. Stephen, A., Ananth, M.V. and Ravichendran, V., "Corrosion Behavior of Electrodeposited Ni-Mn Alloys–Electrochemical Impedance Measurements", *Anti-corrosion Methods and Materials*, Vol. 46, pp. 117–121, 1999.

9. steps

10. edge

- Gong, J. and Zangari, G., "Electrodeposition and Characterization of Manganese Coatings", *Journal* of *Electrochemical Society*, Vol. 149, pp. C209– C217, 2002.
- Gong, J., Wei, G., Barnard, J.A. and Zangari, G., "Electrodeposition and Characterization of Sacrificial Copper-Manganese Alloy Coatings: partΠ. Structural, Mechanical and Corrosion-Resistance Properties", *Metallurgical and Materials Transactions A*, Vol. 36, pp. 2705–2715, 2005.
- Mangolini, F., Magagnin, L. and Cavalloti, P.L., "Pulse Plating of Mn–Cu Alloys on Steel", *Journal* of the Electrochemical Society, Vol. 153, pp. C623– C628, 2006.
- 13. Vander Voort, G.F., Metallography and Microstructures, 1st ed., *ASM Metals Handbook*, USA, 2004.
- Gyftou, P., Pavlatou, E. A. and Spyrellis, N., "Effect of Pulse Electrodeposition Parameters on the Properties of Ni/nano-SiC Composites", *Applied Surface Science*, Vol. 254, pp. 5910–5916, 2008.
- 15. Nam, D., Kim, R., Han, D., Kim, J. and Kwon, H., "Effects of (NH4)2SO4 and BTA on the Nanostructure of Copper Foam Prepared by Electrodeposition" *Electrochimica Acta*, Vol. 56, pp. 9397–9405, 2011.

- Anderson, T.N., Dandapani, B.S. and Berry, J.M., "Hydrogen Evolution Studies in Neutral Media", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, Vol. 357, pp. 77–89, 1993.
- Giannopoulou, I., Penias, D. and Paliaris, I.P., "Electrochemical Modeling and Study of Copper Deposition from Concentrated Ammoniacal Sulfate Solutions", *Hydrometallurgy*, Vol. 99, pp. 58–66, 2009.
- Reedijk, J. and Poeppelmeier, K., Comprehensive Inorganic Chemistry II, 2nd ed., *Elsevier Science*, Amsterdam, 2013.
- Huerta, D., Zhouping, A., Luo, P. and Heusler, K.E., "Electrochemical Behaviour of Chromium, Molybdenum and Manganese in Liquid Ammonia", *Electrochimica Acta*, Vol. 39, pp. 2795–2797, 1994.
- Ananth, M.V., "Corrosion Studies on Electrodeposited Nickel-Manganese Coatings", *Transactions of the Institution of Metal Finishing*, Vol. 75, pp. 224–227, 1997.
- Sriveeraraghavn, S., Krishnan, R.M., Natarajan, S.R., Parthasaradhy, N.V. and Udupa, H.V.K., "Immersion Stripping of Nickel Deposits", *Metal Finishing*, Vol. 77, pp. 57–63, 1979.
- Gong, J. and Zangari, G., "Electrodeposition of Sacrificial Tin-Manganese Alloy Coatings", *Materials Science and Engineering A*, Vol. 344, pp. 268–278, 2003.
- Lin, C.T. and Lung–Lin, K., "Effects of Current Density and Deposition Time on Electrical Resistivity of Electroplated Cu Layers", *Journal of Materials Science*, Vol. 15, pp. 757–762, 2004.

- Bradley, P.E. and Landolt, D., "Surface Coverage Model for Pulse-Plating of Binary Alloys Exhibiting a Displacement Reaction", *Electrochimica Acta*, Vol. 42, pp. 993–1003, 1997.
- Obradovic, M.D., Stevanovic, R.M. and Despic, A.R., "Electrochemical Deposition of Ni–W Alloys from Ammonia-Citrate Electrolyte", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, Vol. 552, pp. 185–193, 2003.
- Issartel, C., Buscail, H., Caudron, E., Cueff, R., Riffard, F., Perrier, S., Jacquet, P. and Lambertin, M., "Influence of Nitridation on the Oxidation of a 304 Steel at 800 °C", *Corrosion Science*, Vol. 46, pp. 2191–2201, 2004.
- Pozio, A., Zaza, F., Masci, A. and Silva, R.F., "Bipolar Plate Materials for PEMFCs: A Conductivity and Stability Study", *Journal of Power Sources*, Vol. 179, pp. 631–639, 2008.
- 28. Wahab, M.A., Solid State Physics: Structure and Properties of Materials, 2nd ed., Narosa Publishing House, New Delhi, 2005.
- 29. Bruce King, R., Inorganic Chemistry of Main Group Elements, 2nd Ed., *John Wiley 7 Sons*, New York, 1995.
- Deng, H., "Electrochemical Deposition of Nanocrystalline Copper and Copper-Based Composite Films", M.Sc. thesis, North Carolina State University, 2002.
- 31. Budevski, E., Staikov, G. and Lorenz, W.J., "Electrocrystallization: Nucleation and Growth Phenomena", *Electrochimica Acta*, Vol. 45, pp. 2559–2574, 2000.